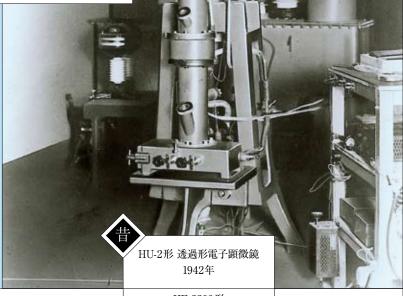
技術の日立



HF-3300形 電界放出形透過電子顕微鏡 2007年

半導体基板の膜層の画像

加速電圧を組み合わせ、原子レベルでの安定的な超高分解能観察(0:1㎜)を実現した。 像度で観察できる。 HF-3300形は高輝度の冷陰極電界放出電子銃と300㎏の高 電子ビームの加速電圧が高いほど分解能も、試料の透過能も高く、厚い試料でも高解 電子顕微鏡は試料に電子ビームを当て、試料を透過してきた電子を拡大して像を得る。 日立初の透過形電子顕微鏡HU-1形が誕生。2mあまりの顕微鏡 これを縦形に改良したのがHU-2形だ。透過形

倍率

×8885,000 ×8,500,000

株式会社日立ハイテクノロジーズ 電子顕微鏡 http://www.hitachi-hitec.com/em/